

SAMPLE

検査成績表

<TEST REPORT>

HIOKI
HIOKI E.E. CORPORATION

1/1

品名<Model Name> (アナログユニット<ANALOG UNIT>)
形名<Model Number> (8950)
製造番号<Serial No.> (No. 131012345)
検査年月日<Test Date> (2013-10-03)
(<YYYY-MM-DD>)
検査条件<Test Conditions> (23.0 °C, 50 %rh)

項目 <Item>	レンジ <Range>	検査点 <Test Point>	許容範囲 <Tolerance>	測定値 <Measured Value>
ゼロポジション確度<Zero Position Accuracy>(ADJ ON)				
	100 mV/DIV	0 mV *1	-2.00 mV ~ 2.00 mV	(0.00 mV)
DC振幅確度<DC Amplitude Accuracy>(ADJ ON)				
	5 mV/DIV	100 mV	99.600 mV ~ 100.400 mV	(100.000 mV)
	10 mV/DIV	200 mV	199.200 mV ~ 200.800 mV	(200.000 mV)
	20 mV/DIV	400 mV	398.40 mV ~ 401.60 mV	(400.00 mV)
	50 mV/DIV	1 V	0.99600 V ~ 1.00400 V	(1.00000 V)
	100 mV/DIV	2 V	1.99200 V ~ 2.00800 V	(2.00000 V)
	200 mV/DIV	4 V	3.9840 V ~ 4.0160 V	(4.0000 V)
	500 mV/DIV	10 V	9.9600 V ~ 10.0400 V	(10.0000 V)
	1 V/DIV	20 V	19.9200 V ~ 20.0800 V	(20.0000 V)
	2 V/DIV	40 V	39.840 V ~ 40.160 V	(40.000 V)
	5 V/DIV	100 V	99.600 V ~ 100.400 V	(100.000 V)
	10 V/DIV	200 V	199.200 V ~ 200.800 V	(200.000 V)
	20 V/DIV	400 V	398.40 V ~ 401.60 V	(400.00 V)

備考<Note>

*1 ゼロポジション確度は、入力結合(カップリング)GNDにて校正しています。入力結合(カップリング)GNDとは内部回路で入力とGNDを短絡することです。<The accuracy of the zero position is calibrated by coupling GND. Coupling GND means to short input and GND at the inner circuit.>

FAIL判定箇所は、グレー表示としています。<FAIL decision points are highlighted in gray.>

総合判定<Overall Result>	検査者<Inspected by>	承認者<Approved by>
(PASS)	()	()